電子機器用コネクター試験及び測定―第14―６部：封止（気密性）試験―試験14ｆ：インタフェーシャルシーリング	Ｃ5402―14―６
電子機器用コネクター試験及び測定―第16―８部：コンタクト及びターミネーションの機械的試験―試験16ｈ：インシュレーショングリップの有効性（圧着接続）	Ｃ5402―16―８
電子機器用コネクター試験及び測定―第16―９部：コンタクト及びターミネーションの機械的試験―試験16ｉ：接地コンタクトスプリングの保持力	Ｃ5402―16―９
電子機器用コネクター試験及び測定―第16―13部：コンタクト及びターミネーションの機械的試験―試験16m：ラッピングの巻き戻し，無はんだラッピング接続	Ｃ5402―16―13
電子機器用コネクター試験及び測定―第17―１部：ケーブルクランプ試験―試験17ａ：ケーブルクランプ強度	Ｃ5402―17―１
電子機器用コネクター試験及び測定―第17―２部：ケーブルクランプ試験―試験17ｂ：ケーブルクランプ強度（ケーブルの回転）	Ｃ5402―17―２
電子機器用コネクター試験及び測定―第17―４部：ケーブルクランプ試験―試験17ｄ：ケーブルクランプ強度（ケーブルのねじり）	Ｃ5402―17―４
電子機器用コネクター試験及び測定―第23―４部：スクリーニング及びフィルタリング試験―試験23ｄ：時間領域での伝送線路の反射	Ｃ5402―23―４
高周波同軸Ｃ02形コネクタ	Ｃ5412
高周波同軸Ｃ03形コネクタ	Ｃ5413
高周波同軸Ｃ04形コネクタ	Ｃ5414
高周波同軸Ｃ05形コネクタ	Ｃ5415
高周波同軸Ｃ11形コネクタ	Ｃ5419
電子機器用丸形Ｒ01コネクタ	Ｃ5432
マイクロホン	Ｃ5502
録音再生機器における速さ変動の測定方法	Ｃ5569
電子機器用受動部品用語	Ｃ5602
マイクロマシン及びＭＥＭＳ―第20部：小型ジャイロ	Ｃ5630―20
ディペンダビリティ管理―第３―５部：適用の指針―信頼性試験条件及び統計的方法に基づく試験原則	Ｃ5750―３―５
ディペンダビリティ　マネジメント―第４―４部：システム信頼性のための解析技法―故障の木解析（ＦＴＡ）	Ｃ5750―４―４
干渉フィルタ試験方法	Ｃ5871
波長スイッチ通則	Ｃ5912
光伝送用パワー制御受動部品―第１部：通則	Ｃ5920―１
光伝送用ＷＤＭデバイス―第１部：通則	Ｃ5925―１
シングルモード光ファイバピッグテール形Ｃ／ＬバンドＷＤＭデバイス	Ｃ5925―３
シングルモード光ファイバピッグテール形980／1550nmＷＷＤＭデバイス	Ｃ5925―４
光伝送用ＷＤＭデバイス―第５部：シングルモード光ファイバピッグテール形中規模１×Ｎ　ＤＷＤＭデバイス	Ｃ5925―５
光伝送用スイッチ―第１部：通則	Ｃ5930―１
再生用及び記録用半導体レーザ通則	Ｃ5942
再生用及び記録用半導体レーザ測定方法	Ｃ5943
Ｆ07形２心光ファイバコネクタ	Ｃ5976
Ｆ18形光ファイバコネクタ	Ｃ5987
電子装置用きょう体の試験方法―第１部：屋内設置のキャビネット，ラック，サブラック及びシャシの耐環境性能の試験及び安全性の評価	Ｃ6011―１
電子装置用きょう体の試験方法―第２部：キャビネット及びラックの耐震試験方法	Ｃ6011―２
電子装置用きょう体の試験方法―第３部：キャビネット及びサブラックの電磁シールド性能試験方法	Ｃ6011―３
電子機器用の機械的構造―482.6㎜（19in）シリーズの機械的構造寸法―フロントパネル，サブラック，シャシ，ラック及びキャビネットの基本寸法	Ｃ6012―３―100
光変調器モジュール通則	Ｃ6114―１
光変調器モジュール測定方法	Ｃ6114―２
pin―ＦＥＴモジュール通則	Ｃ6115―１
pin―ＦＥＴモジュール測定方法	Ｃ6115―２
光増幅器―測定方法―第１―２部：パワーパラメータ及び利得パラメーター―電気スペクトラムアナライザ法	Ｃ6122―１―２
光増幅器―測定方法―第１―３部：パワーパラメータ及び利得パラメーター―光パワーメータ法	Ｃ6122―１―３
光増幅器―測定方法―第３部：雑音指数パラメータ	Ｃ6122―３
光ファイバ増幅器―測定方法―第５―１部：光反射率パラメータ測定方法―光スペクトラムアナライザを用いた測定方法	Ｃ6122―５―１
光増幅器―測定方法―第11―１部：偏波モード分散パラメーター―ジョーンズマトリクス固有値解析（ＪＭＥ）法	Ｃ6122―11―１
レーザ出力測定方法	Ｃ6180
レーザビーム用光パワーメータ試験方法	Ｃ6182
光ファイバ用光パワーメータ校正方法	Ｃ6186
普通級炭素系可変抵抗器	Ｃ6443
電子機器用炭素系混合体可変抵抗器―特性Ｙ，Ｗ及びＵＣ	Ｃ6444
巻線形可変抵抗器	Ｃ6445
電子機器用可変コンデンサ品目別通則	Ｃ6461
電子機器用可変コンデンサの試験方法	Ｃ6462
単頭プラグ・ジャック	Ｃ6560
水晶振動子の通則及び試験方法	Ｃ6701
水晶フィルタの通則及び試験方法	Ｃ6703
発振器の通則及び試験方法	Ｃ6710
光ファイバ構造パラメータ試験方法―光学的特性	Ｃ6825
光ファイバ心線	Ｃ6831
全プラスチックマルチモード光ファイバコード	Ｃ6836
テープ形光ファイバ心線	Ｃ6838
光ファイバ―測定方法及び試験手順―偏波クロストーク	Ｃ6840
光ファイバケーブル通則	Ｃ6850
光ファイバケーブル―第２部：屋内ケーブル―品種別通則	Ｃ6870―２
光ファイバケーブル―第２―10部：屋内ケーブル―１心及び２心光ファイバケーブル品種別通則	Ｃ6870―２―10
光ファイバケーブル―第２―20部：屋内ケーブル―多心光ファイバケーブル品種別通則	Ｃ6870―２―20
偏波保持光ファイバ素線	Ｃ6873